

## Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER : 59043554  
PUBLICATION DATE : 10-03-84

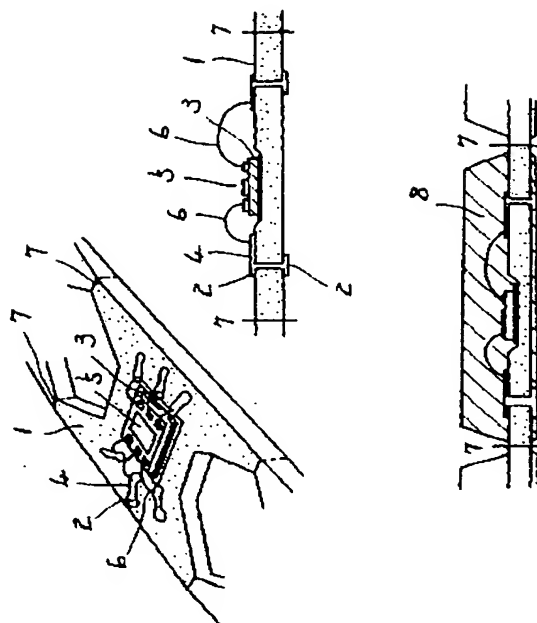
APPLICATION DATE : 03-09-82  
APPLICATION NUMBER : 57152553

APPLICANT : TOSHIBA CORP;

INVENTOR : AZUMA MICHIIYA;

INT.CL. : H01L 23/12 H01L 21/58 H01L 23/28

TITLE : RESIN-SEALED SEMICONDUCTOR  
DEVICE



ABSTRACT : PURPOSE: To improve the sealability of resin with metal and to improve the moisture resistance of a semiconductor device by bonding a semiconductor pellet on a resin laminated board base, forming a connecting conductor to exterior, then sealing it with resin and containing the pellet in a molding unit.

CONSTITUTION: An element pellet 5 is formed of a resin laminated board base 1 bonded with a semiconductor pellet 5, a connecting conductor 2 to exterior and sealing resin 8 and contained in a molding unit. The pellet 5 is bonded on a bed 3 of an epoxy-glass cloth laminated board 1, to which an element bonding side and back surface are connected to the conductor 2 of aluminum, and the wirings 4 of the conductor 2 and the element 5 are bonded via gold or aluminum wirings 6. Then, the element is sealed with resin 8 by phenol curable epoxy resin sealing material of molten silica substrate material, is then cut and separated by a cutter 7, and individually isolated at the unit parts.

COPYRIGHT: (C)1984,JPO&Japio

**THIS PAGE BLANK (USPTO)**

⑨ 日本国特許庁 (JP)  
⑫ 公開特許公報 (A)

⑪ 特許出願公開  
昭59--43554

⑥ Int. Cl.<sup>3</sup>  
H 01 L 23/12  
21/58  
23/28

識別記号

庁内整理番号  
7357-5 F  
6679-5 F  
7738-5 F

⑬ 公開 昭和59年(1984)3月10日

発明の数 1  
審査請求 未請求

(全 3 頁)

⑭ 樹脂封止半導体装置

⑮ 特 願 昭57-152553  
⑯ 出 願 昭57(1982)9月3日  
⑰ 発 明 者 善積章  
川崎市幸区小向東芝町1東京芝  
浦電気株式会社総合研究所内  
⑱ 発 明 者 藤枝新悦

川崎市幸区小向東芝町1東京芝  
浦電気株式会社総合研究所内  
⑲ 発 明 者 東道也  
川崎市幸区小向東芝町1東京芝  
浦電気株式会社総合研究所内  
⑳ 出 願 人 東京芝浦電気株式会社  
川崎市幸区堀川町72番地  
㉑ 代 理 人 弁理士 則近憲佑 外1名

明 細 書

1. 発明の名称

樹脂封止半導体装置

2. 特許請求の範囲

(1) 半導体ペレットが接着されている樹脂積層板ベース、外部への接続導体部、および封止樹脂からなり、1つの素子ペレットが1つの成形体に取附されていることを特徴とする樹脂封止半導体装置。

3. 発明の詳細な説明

(発明の属する技術分野)

本発明は、耐湿性に優れた樹脂封止半導体装置に関するものである。

(発明の技術的背景およびその問題点)

従来の樹脂封止においては、コパールなどの金属フレームにハンダもしくは接着剤で半導体ペレットを嵌脱し、これをエポキシ・シリコン等の封止用樹脂により封止していた。しかし、このような金属フレームを用いての樹脂封止は、信頼性、特に耐湿性の点でハーメチックシールに比して劣

っていた。その理由は、樹脂と金属の密着性が悪く金属と樹脂との界面から外部雰囲気へと例えば水蒸気等の浸入が起こることが原因と考えられ、半導体の特性劣化をもたらしることが多い。なおこの密着性については、相手となるフレーム金属の種類、封止用樹脂の種類によってもかなりの差のあることが知られている。

このような密着性を改善する方法として、フレームの上に銀メッキなどを施すこと、フレーム表面を粗面とすることや、樹脂の接着性の向上を向かって特性の向上がはかられてきた。しかし、まだ十分な密着性を得るフレームや封止樹脂を得るには至っていない。

(発明の目的)

本発明の目的は上記の密着性を向上させ、従来よりも一層耐湿性を向上させた樹脂封止半導体装置を提供するものである。

(発明の概要)

本発明は、樹脂積層板ベース上に半導体ペレットを接着し、外部への接続導体部を形成した後、

樹脂封止し、半導体ペレットを成形体に収納した樹脂封止半導体装置である。

以下図面を参照し、本発明を詳細に説明する。第1図は、多数の単位体が一列に並べられている樹脂積層板ベース（フレーム）の中から一つの単位部分のみをとり出して示した本発明の一実施例の代表図である。

図中1は樹脂板、たとえばエポキシ—ガラスクロス積層板であり、素子搭載側と背面とはアルミニウムの外部引出導体部（図中2）で接続されている。図中3は素子を接合するためのベッドでアルミ等の金属でも樹脂板そのものでもよい。図中4はパッドと外部引出導体部の素子側とをつなぐ配線部でアルミなどの金属でできている。図中5は素子で、図中6はボンディングのための金もしくはアルミワイヤーである。なお7の部分で切りはなすことにより各単位部分は個々に分離される。第2図はその断面図である。

第3図は、第1図の樹脂板ベースを封止樹脂で封止した後の断面図である。また成形品を切りは

なした場合の上からのふかん図を第4図に、下からのふかん図を第5図に示す。

なお、基盤にはガラスクロス基材のみでなく、無機粉体を混入したり、金板クロスで熱伝導性を向上させることが可能であり、また樹脂材料としてはエポキシ樹脂のみならず、ポリイミド等も使用することができる。

〔発明の効果〕

本発明によれば、基盤を樹脂積層板とした樹脂封止半導体装置において、基盤が有機材料であるため封止樹脂との密着性が良く良好な耐湿性を持つ半導体装置を構成しうる。

〔発明の実施例〕

樹脂積層板および封止樹脂として、ガラスクロス基材のエポキシ樹脂積層板（基盤の構成A）、ガラスクロス基材のポリイミド樹脂積層板（基盤の構成B）、コパール製リードフレーム悉数（悉数の構成C）、腐蝕シリカ基材のフェノール硬化エポキシ樹脂封止材料（封止樹脂A）、結晶性シリカ基材のフェノール硬化エポキシ樹脂（封止樹脂B）

をそれぞれ用いた。素子のマウントはエポキシ樹脂接着剤をもちい、ボンディングは金ワイヤーを使用した。素子のボンディング後、低圧トランスファー成形法で165°×3分80kg/cm<sup>2</sup>の注入圧で成形を行った。

第1表は本法で作成したアルミ配線腐食用の素子を封止した樹脂封止品の耐湿性試験の加速試験としてPCT（プレッシャーコッカーテスト121℃・2気圧）を行なった後のオーゾン不良率を示す。比較用には通常のコパールをリードフレームとする樹脂封止品を使用した。

第 1 表

		実 施 例			比較例	
		1	2	3	1	2
基盤の構成		A	A	B	C	C
封 止 樹 脂		A	B	A	A	B
PCT (n=24)	100H	0/24	0/24	0/24	0/24	0/24
	200H	0/24	0/24	0/24	0/24	0/24
	500H	0/24	0/24	0/24	1/24	1/24
不	1000H	0/24	0/24	0/24	4/24	1/24
良	1500H	0/24	1/24	0/24	6/24	12/24
個	2000H	0/24	4/24	2/24	15/24	24/24
数						

即ち樹脂積層板をベースにし、素子のマウント、ボンディングを行なったのち、モールドを行なった樹脂封止半導体装置の耐湿性は著るしく向上している。その理由として、樹脂板と樹脂との密着性の良さ、熱膨張係数が金属よりも封止樹脂に近い事等により水分が侵入しにくいものと考えられる。

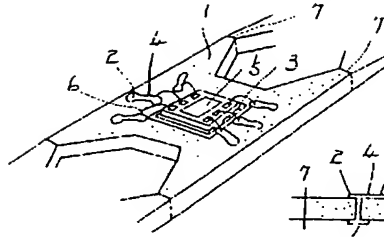
#### 4. 図面の簡単な説明

第1図は、本発明を適用した実施例を示す基盤部分の説明図、第2図はその断面図、第3図は封止後の本発明の一実施例の断面図、第4図、第5図はその外観図である。

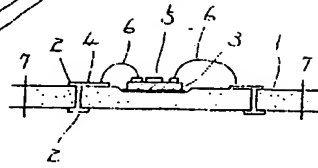
1…樹脂積層板、2…外部接続用導体、3…ベッド用金属、4…接続用金属配線、5…半導体素子ペレット、6…ボンディングワイヤー、7…切断部、8…樹脂封止。

代理人 井理士 則 近 彦 佑  
(ほか1名)

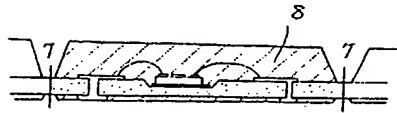
第 1 図



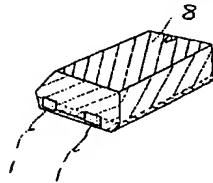
第 2 図



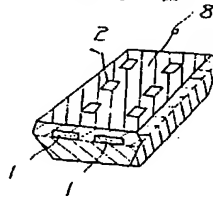
第 3 図



第 4 図



第 5 図



**THIS PAGE BLANK (USPTO)**